功率LED接面溫度的自動量測系統

杜振德、廖豐標

E-mail: 9607818@mail.dyu.edu.tw

摘要

隨著高功率LED發光效率提升,高功率LED逐漸受到照明市場的青睞與重視。LED具有體積小、壽命長、發光效率佳、省電、環保及反應速度快等優點。本研究透過一自行設計量測LED接面溫度()之系統,採用LabVIEW圖控程式為PC Based的控制介面,經由資料擷取卡(Data Acquisition Card,DAQ Card)及連接盒和外部訊號作連結。採用自動化量測系統及視窗化監控環境,包括溫度、電流、順向偏壓()以及資料存檔等,都撰寫在這一套LabVIEW圖控程式軟體上,縮短及減少了人工量測的時間與誤差,提高了量測高功率LED接面溫度的準確性與效率。本研究重點包括: (1)設計LED電流驅動之電路。 (2)設計量測LED接面溫度之人機介面程式。 (3)整合LED電流驅動電路與量測LED接面溫度之人機介面程式,實現完全自動化量測系統之架構。

關鍵詞:發光二極體;順向偏壓;接面溫度;資料擷取卡

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權頁	iii 中文摘要
	v 致謝 vi
	...vii 圖目錄..................ix 表目錄.
	第一章 緒論 1.1 前言
究目的與方法	4 1.3 重要性
	光二極體工作原理與簡介 2.1 發光二極體的工作原理
	11 2.1.2直接半導體與間接半導體
	. 14 2.2.1發光二極體製程
體發光效率與特性 19 2.36	白光發光二極體特色20 2.3.1白光發光二極體技
	台二極體發展趨勢與展望
	2 順向電壓法研究方法 28 3.2.1 接面電流與能?關
	壓與溫度關係..........303.3實驗步驟及方法......
32 3.3.1 熱阻量測方法33 第四章 LabVIEW程式及控制系統簡介 4.1
LabVIEW程式簡介	..35 4.2 LabVIEW程式應用.............36 4.2.1
	. 38 4.3量測系統電路控制說明 41 第五章 量測
44 5.2共金與非共金封裝結構量測.........
. 44 5.3發光效率量測	54 5.4熱阻量測
章 結論與未來展望 6.1 結論	61 6.2 未來展望
63 參考文獻	64

參考文獻

- [1]史光國(民93)現代半導體發光及雷射二極體材料技術,頁1-1~3,全華科技圖書有限公司,民國九十三年八月,台北。
- [2]S.G.Johns and J.A.Simmons, "Materials for Solid State Light", Proc Materials research Society Spring Meeting, April 1-5,2002 in Francisco, California.
- [3]胡振國,半導體元件物理與技術,頁14-16,全華科技圖書有限公司,民國七十九年六月,台北。
- [4]劉如熹、王健源,白光發光二極體製作技術,頁1-7~9,1-10~11,4-1~3,全華科技圖書有限公司,民國九十年十月,台北。 [5]資策會MIC產業報告。
- [6]林昭穎,「發光二極體導光機構之研究」,國立中央大學光電科學研究所,碩士論文,民國九十一年六月。
- [7]劉如熹、林益山,人類未來照明的夢想。科學發展,390,57-59,2004年。
- [8]白光發光二極體(LED)及照明產業,中鼎月刊,331.11~13。
- [9]廖豐標、李承銘、溫坤禮、孫健仁,白光發光二極體的發光效率,第四屆為電子技術與應用研討會,頁58-59,民國九十五年五月。
- [10] Y. Xi and E. F. Schubert, Junction-temperature measurement in GaN ultraviolet light-emitting diodes using diode forward voltage method,

Applied Physics Letters, Volume 85, Number 12,pp.2163-2165,2004.

- [11] Lumileds, Application notes 1149-4 Thermal Management Considerations for Super Flux LEDs.
- [12] Kelvin Shin.(2004) LED Junction Temperature Measurement and its Applications to Automotive Lamp Design,2004 SAE World Congress Detroiy, Michign, March 8-11.
- [13] E. Hong and N. Narendran, "A method for projecting usful life of LED lighting system", 3rd Conference on Solid State Lighting, Proc. of SPIE 5187:93-99(2004).
- [14] N.Narendra, Y, Gu, and R. Hosseinzadeh, "Estimating junction temperature of high-flux white LEDs," Light-emitting Diodes: Research, Manufacturing, and application VIII, Proc. of SPIE 5366:158-160(2004).
- [15] Y. Gu and N. Narendra, "A non-contact method for determining junction temperature of phosphor-converted white LEDs," 3rd Conference on Solid State Lighting, Proc. of SPIE 5187:107-114(2004).
- [16] 惠汝生,LabVIEW 7.1 Express圖控程式應用含自動量測及硬體應用,頁1-2~3,全華科技圖書有限公司,民國九十四年十月,台北
- [17] 美商國家儀器公司(National Instrument; NI) DAQ Card PCI6221操作手冊, 頁27-35.
- [18] 美商國家儀器公司(National Instrument; NI) SCB-68 68-Pin Shielded Connector Block User Manual.